

# CUS1500M

## IMMUNITY DATA

### イミュニティデータ

## INDEX

	PAGE
1. イミュニティ試験結果サマリ .....	3
Summary of Immunity Test Result	
----- CUS1500M for IEC61000 -----	
2. 静電気放電イミュニティ試験 .....	4
Electrostatic Discharge Immunity Test (IEC61000-4-2)	
3. 放射性無線周波数電磁界イミュニティ試験 .....	5
Radiated Radio-Frequency Electromagnetic Field Immunity Test (IEC61000-4-3)	
4. 電気的ファーストランジェントバーストイミュニティ試験 .....	6
Electrical Fast Transient / Burst Immunity Test (IEC61000-4-4)	
5. サージイミュニティ試験 .....	7
Surge Immunity Test (IEC61000-4-5)	
6. 伝導性無線周波数電磁界イミュニティ試験 .....	8
Conducted Disturbances Induced by Radio-Frequency Field Immunity Test (IEC61000-4-6)	
7. 電力周波数磁界イミュニティ試験 .....	9
Power Frequency Magnetic Field Immunity Test (IEC61000-4-8)	
8. 電圧ディップ、瞬停イミュニティ試験 .....	10
Voltage Dips, Short Interruptions Immunity Test (IEC61000-4-11)	
----- CUS1500M for IEC60601 -----	
9. 静電気放電イミュニティ試験 .....	11
Electrostatic Discharge Immunity Test (IEC60601-1-2 Ed.4)	
10. 放射性無線周波数電磁界イミュニティ試験 .....	12
Radiated Radio-Frequency Electromagnetic Field Immunity Test (IEC60601-1-2 Ed.4)	
11. 電気的ファーストランジェントバーストイミュニティ試験 .....	13
Electrical Fast Transient / Burst Immunity Test (IEC60601-1-2 Ed.4)	
12. 電圧ディップ、瞬停イミュニティ試験 .....	14
Voltage Dips, Short Interruptions Immunity Test (IEC60601-1-2 Ed.4)	
使用記号    Terminology Used	
FG .....	フレームグラウンド    Frame GND
⏏ .....	接地用端子            Earth (⏏) terminal
L .....	ライブライン          Live line
N .....	ニュートラルライン    Neutral line
⏏ .....	接地                    Earth
+V .....	+ 出力                  + Output
-V .....	- 出力                  - Output
+STB .....	+ スタンバイ出力      + Standby Output
-STB .....	- スタンバイ出力      - Standby Output

※ 当社標準測定条件における結果であり、参考値としてお考え願います。

Test results are reference data based on our standard measurement condition.

## 1. イミュニティ試験結果サマリ Summary of Immunity Test Result

### TEST STANDARD: IEC61000

項目 Item	規格 Standard	試験レベル Test level	判定基準 Criteria	結果 Result	Page
静電気放電イミュニティ試験 Electrostatic Discharge Immunity Test	IEC61000-4-2	1,2,3	B	PASS	4
放射性無線周波数電磁界イミュニティ試験 Radiated Radio-Frequency Electromagnetic Field Immunity Test	IEC61000-4-3	1,2,3	A	PASS	5
電氣的ファーストランジェントバーストイミュニティ試験 Electrical Fast Transient / Burst Immunity Test	IEC61000-4-4	1,2,3	B	PASS	6
サージイミュニティ試験 ※1 Surge Immunity Test	IEC61000-4-5	1,2,3,(4)	B	PASS	7
伝導性無線周波数電磁界イミュニティ試験 Conducted Disturbances Induced by Radio-Frequency Field Immunity Test	IEC61000-4-6	1,2,3	A	PASS	8
電力周波数磁界イミュニティ試験 Power Frequency Magnetic Field Immunity Test	IEC61000-4-8	1,2,3,4	A	PASS	9
電圧ディップ、瞬停イミュニティ試験 Voltage Dips, Short Interruptions Immunity Test	IEC61000-4-11	Dip:30% 500ms	B	PASS	10
		Dip:60% 200ms	B	PASS	
		Dip:100% 20ms	A	PASS	
		Dip:100% 5000ms	B	PASS	

※1 レベル4 : コモンモードのみ Level4 : Common mode only

### TEST STANDARD: IEC60601

項目 Item	規格 Standard	試験レベル Test level	判定基準 Criteria	結果 Result	Page
静電気放電イミュニティ試験 Electrostatic Discharge Immunity Test	IEC60601-1-2 Ed.4	1,2,3,4	A	PASS	11
放射性無線周波数電磁界イミュニティ試験 Radiated Radio-Frequency Electromagnetic Field Immunity Test	IEC60601-1-2 Ed.4	1,2,3	A	PASS	12
電氣的ファーストランジェントバーストイミュニティ試験 Electrical Fast Transient / Burst Immunity Test	IEC60601-1-2 Ed.4	1,2,3	A	PASS	13
電圧ディップ、瞬停イミュニティ試験 Voltage Dips, Short Interruptions Immunity Test	IEC60601-1-2 Ed.4	Dip:30% 500ms	B	PASS	14
		Dip:100% 10ms	A	PASS	
		Dip:100% 20ms	A	PASS	
		Dip:100% 5000ms	B	PASS	

試験条件の詳細は、各テストページを参照してください。Detail of test condition refer to each test page.

- 判定基準A  
Criteria A
- 試験中、5%を超える出力電圧の変動のない事  
The regulation of output voltage must not exceed 5% of initial value during test.
  - 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事  
The output voltage must be within the regulation of specification after the test.
  - 発煙・発火のない事 Smoke and fire are not allowed.

- 判定基準B  
Criteria B
- 入力再投入を必要とする一時的な機能低下のない事  
Must not have temporary function degradation that requires input restart.
  - 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事  
The output voltage must be within the regulation of specification after the test.
  - 発煙・発火のない事 Smoke and fire are not allowed.

## 2. 静電気放電イミュニティ試験

## Electrostatic Discharge Immunity Test (IEC61000-4-2)

MODEL : CUS1500M

## (1) 使用計測器 Equipment Used

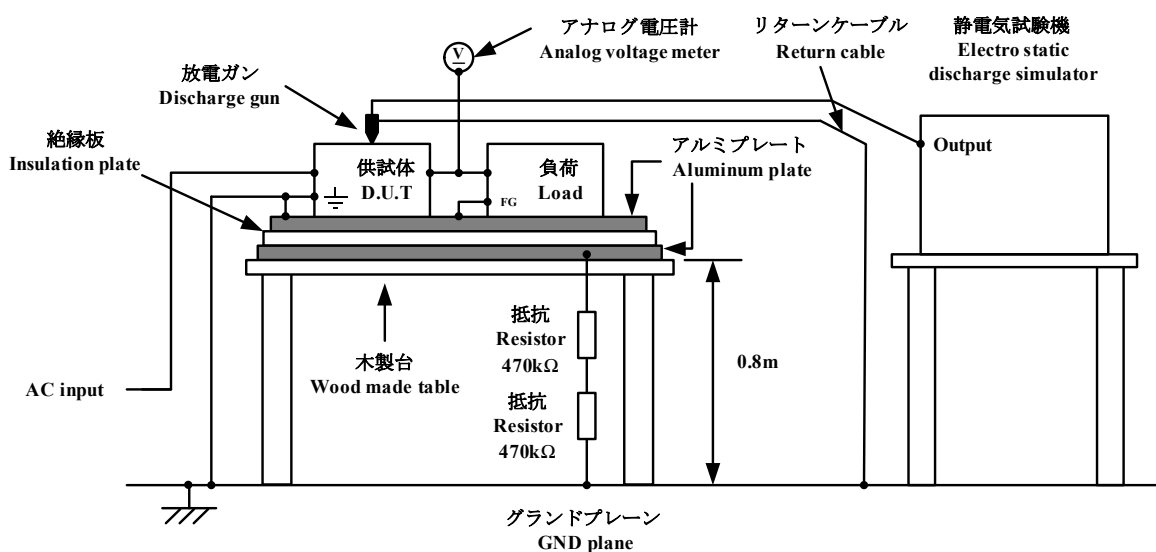
静電気試験機 : ESS-S3011/GT-30R (Noiseken)  
 Electro Static Discharge Simulator  
 放電抵抗 : 330Ω 静電容量 : 150pF  
 Discharge Resistance Capacity

## (2) 試験条件 Test Conditions

• 入力電圧 : 100、230VAC Input Voltage	• 出力電圧 : 定格 Output Voltage Rated
• 出力電流 : 0%、Full load Output Current	• STB出力電流 : 0%、Full load STB Output Current
• 極性 : +、- Polarity	• 試験回数 : 10回 Number of tests 10 times
• 放電間隔 : >1秒 Discharge Interval >1 second	• 周囲温度 : 25°C Ambient Temperature

## (3) 試験方法及び印加箇所 Test Method and Device Test Point

接触放電 : ≡、供試体ネジ部  
 Contact Discharge ≡, Screw  
 気中放電 : 入出力端子(L、N、+V、-V)、信号コネクタ(+STB、-STB)  
 Air Discharge Input and Output terminal (L, N, +V, -V), Signal connector(+STB, -STB)



## (4) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 試験中、5%を超える出力電圧の変動のない事  
The regulation of output voltage must not exceed 5% of initial value during test.
2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事  
The output voltage must be within the regulation of specification after the test.
3. 発煙・発火のない事 Smoke and fire are not allowed.

## (5) 試験結果 Test Result

Contact Discharge (kV)	CUS1500M-24
2	PASS
4	PASS

Air Discharge(kV)	CUS1500M-24
2	PASS
4	PASS
8	PASS

## 3. 放射性無線周波数電磁界イミュニティ試験

## Radiated Radio-Frequency Electromagnetic Field Immunity Test (IEC61000-4-3)

MODEL : CUS1500M

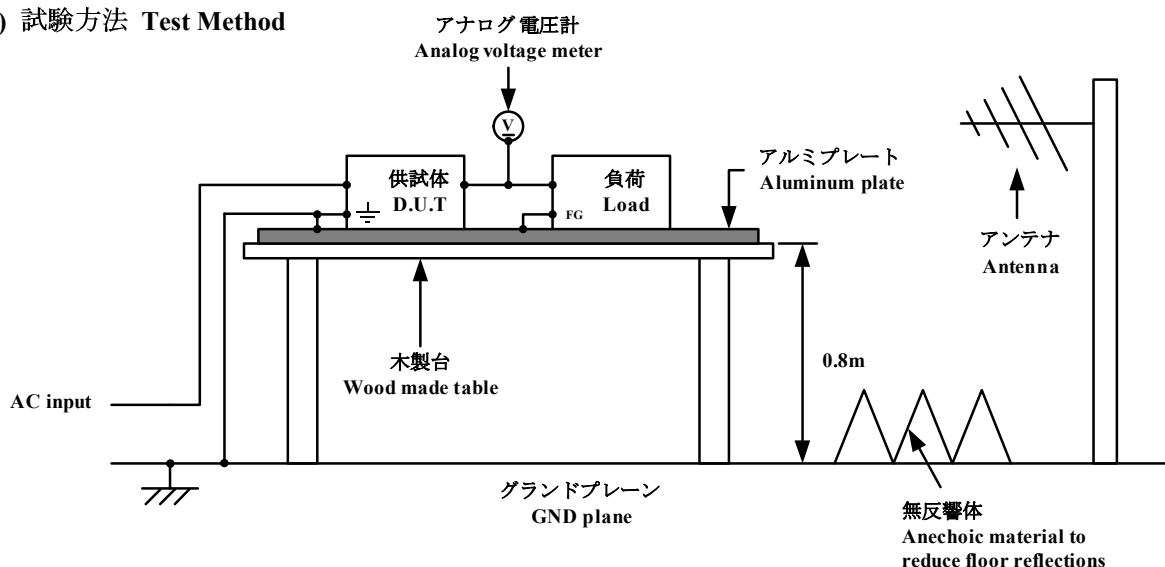
## (1) 使用計測器 Equipment Used

シグナルジェネレータ Signal Generator	: N5181A (Agilent)
パワーアンプシステム Power Amplifier System	: BBA150-BC500 (RohdeSchwarz)
	: BBA150-D110/E100 (RohdeSchwarz)
バイログアンテナ Bilog Antenna	: VULP9118E (Schwarzbeck)
	: 3106B (ETS Lindgren)
	: ATH800M5GA, ATH4G8 (AR)

## (2) 試験条件 Test Conditions

• 入力電圧 Input Voltage	: 100、230VAC	• 出力電圧 Output Voltage	: 定格 Rated
• 出力電流 Output Current	: 0%、Full load	• STB出力電流 STB Output Current	: 0%、Full load
• 偏波 Wave Angle	: 水平、垂直 Horizontal and Vertical	• 振幅変調 Amplitude Modulated	: 80%、1kHz
• 周囲温度 Ambient Temperature	: 25°C		
• スweep・コンディション Sweep Condition	: 1.0%ステップ、0.5秒保持 1.0% step up, 0.5 seconds hold	• 距離 Distance	: 3.0m
• 試験方向 Test Angle	: 上下、左右、前後 Top/Bottom, Both Sides, Front/Back		
• 電磁界周波数 Electromagnetic Frequency	: 80 - 1000MHz、1.4 - 2.0GHz、2.0 - 2.7GHz		

## (3) 試験方法 Test Method



## (4) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 試験中、5%を超える出力電圧の変動のない事  
The regulation of output voltage must not exceed 5% of initial value during test.
2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事  
The output voltage must be within the regulation of specification after the test.
3. 発煙・発火のない事  
Smoke and fire are not allowed.

## (5) 試験結果 Test Result

Radiation Field Strength (V/m)	Electromagnetic Frequency	CUS1500M-24
1	2.0 - 2.7GHz	PASS
3	1.4 - 2.0GHz	PASS
10	80 - 1000MHz	PASS

#### 4. 電氣的ファーストランジェントバーストイミュニティ試験 Electrical Fast Transient / Burst Immunity Test (IEC61000-4-4)

MODEL : CUS1500M

##### (1) 使用計測器 Equipment Used

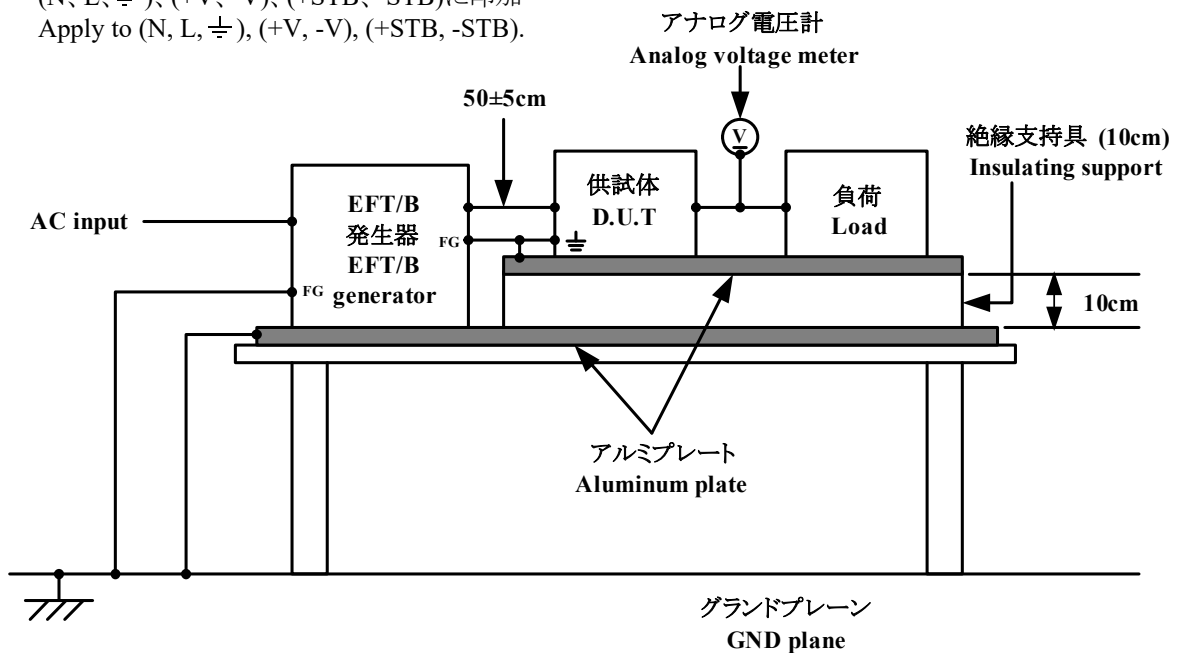
EFT/B発生器 : FNS-AX3 (Noiseken)  
EFT/B Generator

##### (2) 試験条件 Test Conditions

• 入力電圧 : 100、230VAC Input Voltage	• 出力電圧 : 定格 Output Voltage
• 出力電流 : 0%、Full load Output Current	• STB出力電流 : 0%、Full load STB Output Current
• 極性 : +、- Polarity	• 周囲温度 : 25°C Ambient Temperature
• 試験回数 : 1回 Number of Test	• パルス周波数 : 5kHz Pulse Frequency
• バースト期間 : 15msec Burst Time	• パルス個数 : 75pcs Number of Pulse
• バースト周期 : 300msec Burst Cycle	• 試験時間 : 1分間 Test Time

##### (3) 試験方法及び印加箇所 Test Method and Device Test Point

(N、L、 $\perp$ ), (+V、-V)、(+STB、-STB)に印加  
Apply to (N, L,  $\perp$ ), (+V, -V), (+STB, -STB).



##### (4) 判定条件 Acceptable Conditions

- 試験中、5%を超える出力電圧の変動のない事  
The regulation of output voltage must not exceed 5% of initial value during test.
- 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事  
The output voltage must be within the regulation of specification after the test.
- 発煙・発火のない事 Smoke and fire are not allowed.

##### (5) 試験結果 Test Result

Test Voltage (kV)	CUS1500M-24
0.5	PASS
1	PASS
2	PASS

## 5. サージイミュニティ試験 Surge Immunity Test (IEC61000-4-5)

MODEL : CUS1500M

### (1) 使用計測器 Equipment Used

サージ発生器 : LSS-15AX (Noiseken)

Surge Generator

結合インピーダンス : コモン 12Ω

Coupling Impedance Common

ノーマル 2Ω

Normal

結合コンデンサ : コモン 9μF

Coupling Capacitance Common

ノーマル 18μF

Normal

### (2) 試験条件 Test Conditions

• 入力電圧 : 100、230VAC

Input Voltage

• 出力電流 : 0%、Full load

Output Current

• 極性 : +、-

Polarity

• 位相 : 0、90、180、270deg

Phase

• 周囲温度 : 25°C

Ambient Temperature

• 出力電圧 : 定格

Output Voltage

Rated

• STB出力電流 : 0%、Full load

STB Output Current

• モード : コモン、ノーマル

Mode

Common and Normal

• 試験回数 : 5回

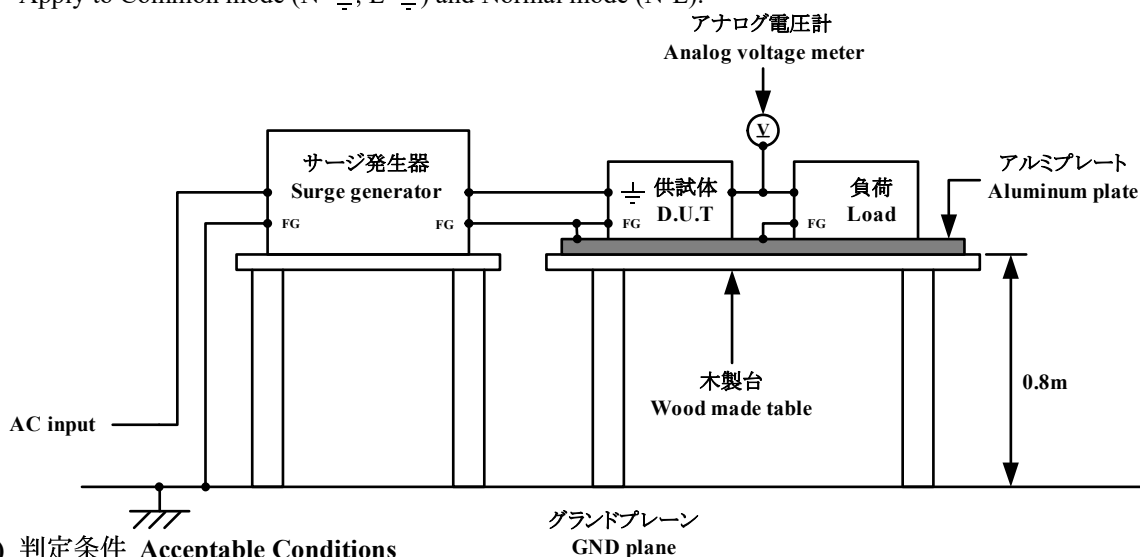
Number of Tests

5 times

### (3) 試験方法及び印加箇所 Test Method and Device Test Point

コモンモード (N- $\perp$ 、L- $\perp$ ) 及びノーマルモード (N-L) に印加

Apply to Common mode (N- $\perp$ 、L- $\perp$ ) and Normal mode (N-L).



### (4) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 入力再投入を必要とする一時的な機能低下のない事

Must not have temporary function degradation that requires input restart.

2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事

The output voltage must be within the regulation of specification after the test.

3. 発煙・発火のない事

Smoke and fire are not allowed.

### (5) 試験結果 Test Result

Common	
Test Voltage (kV)	CUS1500M-24
0.5	PASS
1	PASS
2	PASS
4	PASS

Normal	
Test Voltage (kV)	CUS1500M-24
0.5	PASS
1	PASS
2	PASS

## 6. 伝導性無線周波数電磁界イミュニティ試験 Conducted Disturbances Induced by Radio-Frequency Field Immunity Test (IEC61000-4-6)

MODEL : CUS1500M

### (1) 使用計測器 Equipment Used

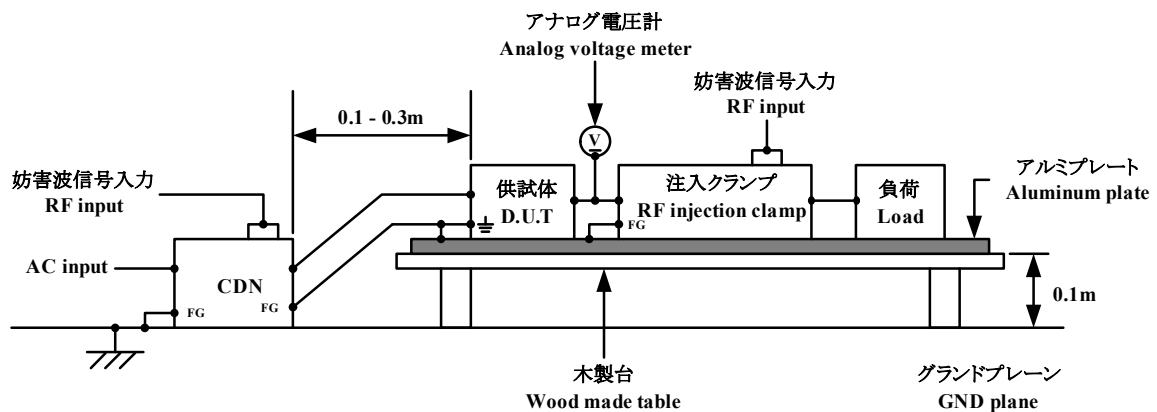
パワーアンプ : 116FC-CE(KALMUS)  
Power Amplifier  
シグナルジェネレータ : SMY01 (ROHDE), N5181A-506 (SCHWARZ)  
Signal Generator  
結合/減結合ネットワーク : M316 (SCHAFFNER)  
Coupling De-Coupling Network (CDN)  
EM 注入クランプ : KEMZ801A (TESEQ)  
EM Injection Clamp

### (2) 試験条件 Test Conditions

- |                                       |   |                                 |                |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|----------------|
| • 入力電圧<br>Input Voltage               | : 100、230VAC  | • 出力電圧<br>Output Voltage        | : 定格<br>Rated  |
| • 出力電流<br>Output Current              | : 0%、Full load                                      | • STB出力電流<br>STB Output Current | : 0%、Full load |
| • 電磁界周波数<br>Electromagnetic Frequency | : 150kHz - 80MHz                                    | • 周囲温度<br>Ambient Temperature   | : 25°C         |
| • スweep・コンディション<br>Sweep Condition    | : 1.0%ステップ、0.5秒保持<br>1.0% step up, 0.5 seconds hold |                                 |                |

### (3) 試験方法及び印加箇所 Test Method and Device Test Point

(N、L、 $\frac{\perp}{\perp}$ )、(+V、-V)、(+STB、-STB) に印加  
Apply to (N, L,  $\frac{\perp}{\perp}$ ), (+V, -V), (+STB, -STB).



### (4) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 試験中、5%を超える出力電圧の変動のない事  
The regulation of output voltage must not exceed 5% of initial value during test.
2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事  
The output voltage must be within the regulation of specification after the test.
3. 発煙・発火のない事  
Smoke and fire are not allowed.

### (5) 試験結果 Test Result

Voltage Level (V)	CUS1500M-24
1	PASS
3	PASS
10	PASS



## 7. 電力周波数磁界イミュニティ試験

## Power Frequency Magnetic Field Immunity Test (IEC61000-4-8)

MODEL : CUS1500M

## (1) 使用計測器 Equipment Used

ACパワーソース : AA2000XG (Takasago)

AC Power Source

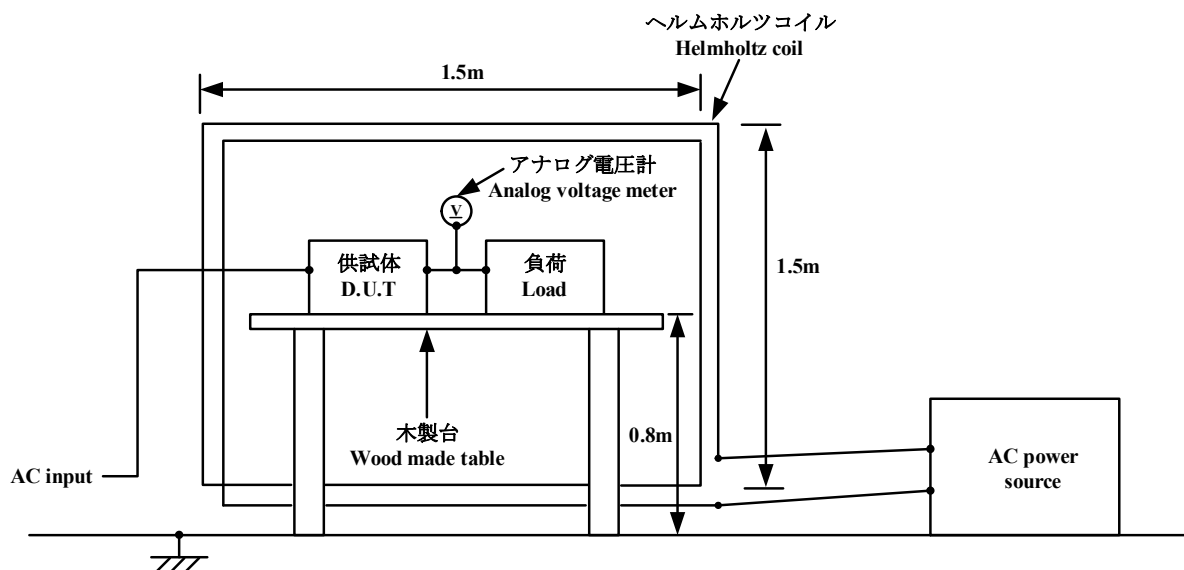
ヘルムホルツコイル : HHS5215 (Spulen)

Helmholtz Coil

## (2) 試験条件 Test Conditions

- |                                 |  |  |                |
|---------------------------------|--|--|----------------|
| • 入力電圧<br>Input Voltage         | : 100、230VAC   | • 出力電圧<br>Output Voltage               | : 定格<br>Rated  |
| • 出力電流<br>Output Current        | : 0%、Full load   | • STB Output Current<br>Output Current | : 0%、Full load |
| • 印加磁界周波数<br>Magnetic Frequency | : 50Hz   | • 印加方向<br>Direction                    | : X、Y、Z        |
| • 試験時間<br>Test Time             | : 10秒以上(各方向)<br>More than 10 seconds<br>(each direction) | • 周囲温度<br>Ambient Temperature          | : 25°C         |

## (3) 試験方法 Test Method



## (4) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 試験中、5%を超える出力電圧の変動のない事  
The regulation of output voltage must not exceed 5% of initial value during test.
2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事  
The output voltage must be within the regulation of specification after the test.
3. 発煙・発火のない事  
Smoke and fire are not allowed.

## (5) 試験結果 Test Result

Magnetic Field Strength (A/m)	CUS1500M-24
1	PASS
3	PASS
10	PASS
30	PASS

## 8. 電圧ディップ、瞬停イミュニティ試験

## Voltage Dips, Short Interruptions Immunity Test (IEC61000-4-11)

MODEL : CUS1500M

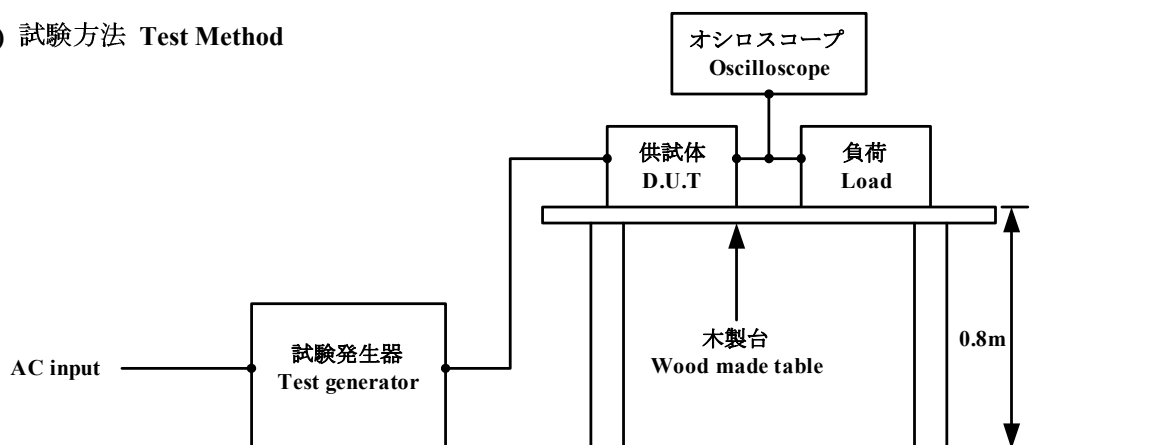
## (1) 使用計測器 Equipment Used

試験発生器 : PCR-6000LE (Kikusui)  
 Test Generator

## (2) 試験条件 Test Conditions

• 入力電圧 Input Voltage	: 100、230VAC	• 出力電圧 Output Voltage	: 定格 Rated
• 出力電流 Output Current	: Full load	• STB出力電流 STB Output Current	: Full load
• 試験回数 Number of Tests	: 1回 1 time	• 試験間隔 Test Interval	: 10秒以上 More than 10 seconds
• 周囲温度 Ambient Temperature	: 25°C		

## (3) 試験方法 Test Method



## (4) 判定条件 Acceptable Conditions

判定基準A Criteria A

1. 試験中、5%を超える出力電圧の変動のない事  
The regulation of output voltage must not exceed 5% of initial value during test.
2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事  
The output voltage must be within the regulation of specification after the test.
3. 発煙・発火のない事 Smoke and fire are not allowed.

判定基準B Criteria B

1. 入力再投入を必要とする一時的な機能低下のない事  
Must not have temporary function degradation that requires input restart.
2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事  
The output voltage must be within the regulation of specification after the test.
3. 発煙・発火のない事  
Smoke and fire are not allowed.

## (5) 試験結果 Test Result

Test Level	Dip Rate	Continue Time	Criteria	CUS1500M-24
70%	30%	500ms	B	PASS
40%	60%	200ms	B	PASS
0%	100%	20ms	A	PASS
0%	100%	5000ms	B	PASS



## 10. 放射性無線周波数電磁界イミュニティ試験

## Radiated Radio-Frequency Electromagnetic Field Immunity Test (IEC60601-1-2 Ed.4)

MODEL : CUS1500M

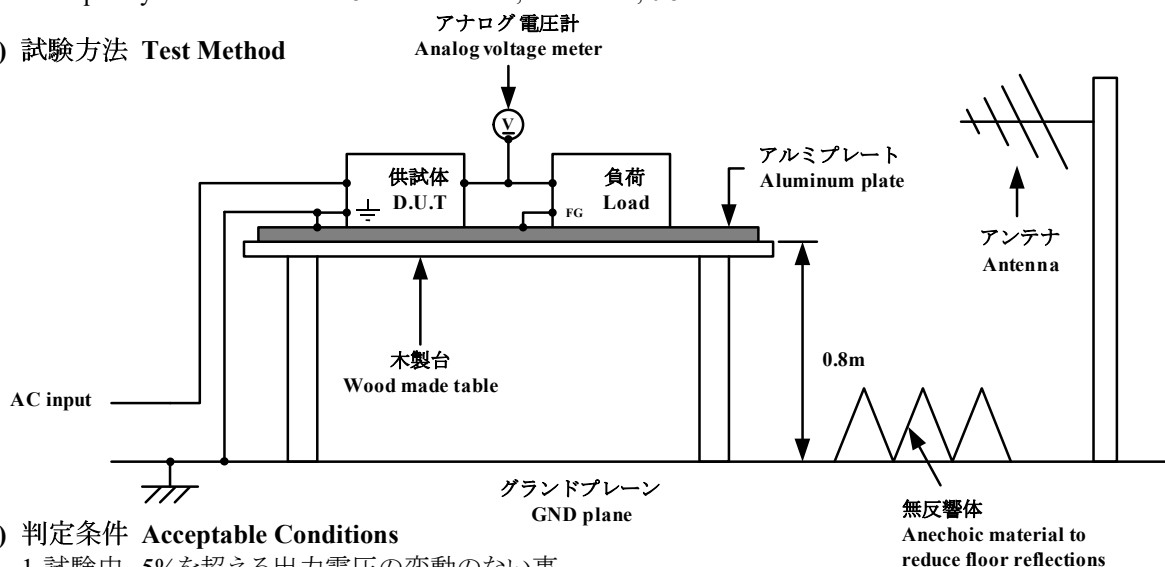
## (1) 使用計測器 Equipment Used

シグナルジェネレータ Signal Generator	: N5181A (Agilent)
パワーアンプシステム Power Amplifier System	: BBA150-BC500 (RohdeSchwarz)
	: BBA150-D110/E100 (RohdeSchwarz)
バイログアンテナ Bilog Antenna	: VULP9118E (Schwarzbeck)
	: 3106B (ETS Lindgren)
	: ATH800M5GA, ATH4G8 (AR)

## (2) 試験条件 Test Conditions

入力電圧 Input Voltage	: 100、230VAC	出力電圧 Output Voltage	: 定格 Rated
出力電流 Output Current	: 0%、Full load	距離 Distance	: 3.0m
STB出力電流 STB Output Current	: 0%、Full load	周囲温度 Ambient Temperature	: 25°C
偏波 Wave Angle	: 水平、垂直 Horizontal and Vertical		
試験方向 Test Angle	: 上下、左右、前後 Top/Bottom, Both Sides, Front/Back		
振幅変調(AM) Amplitude Modulated	: 80%、1kHz、1.0%ステップ、0.5秒保持 80%、1kHz、1.0% step up、0.5 seconds hold		
パルス変調(PM) Pulse Modulated	: 18Hz、217Hz、0.5秒保持 18Hz、217Hz、0.5 seconds hold		
周波数変調(FM) Frequency Modulated	: 5kHz偏差、1kHz正弦、0.5秒保持 5kHz deviation、1kHz sine、0.5 seconds hold		

## (3) 試験方法 Test Method



## (4) 判定条件 Acceptable Conditions

- 試験中、5%を超える出力電圧の変動のない事  
The regulation of output voltage must not exceed 5% of initial value during test.
- 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事  
The output voltage must be within the regulation of specification after the test.
- 発煙・発火のない事  
Smoke and fire are not allowed.

## (5) 試験結果 Test Result

Modulation	Radiation Field Strength (V/m)	Electromagnetic Frequency	CUS1500M-24
AM	10	80~2700MHz	PASS
PM (18Hz)	27	385MHz	PASS
	28	810,870,930MHz	PASS
PM (217Hz)	9	710,745,780,5240,5500,5785MHz	PASS
	28	1720,1845,1970,2450MHz	PASS
FM	28	450MHz	PASS

## 11. 電氣的ファーストランジェントバーストイミュニティ試験 Electrical Fast Transient / Burst Immunity Test (IEC60601-1-2 Ed.4)

MODEL : CUS1500M

### (1) 使用計測器 Equipment Used

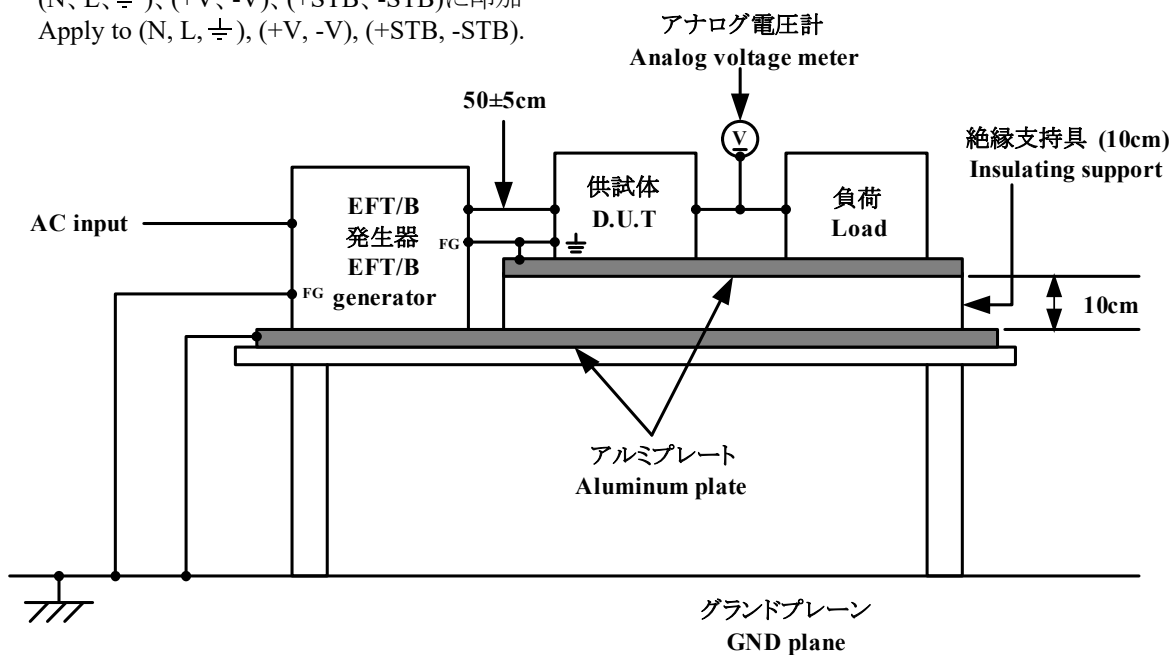
EFT/B発生器 : FNS-AX3 (Noiseken)  
EFT/B Generator

### (2) 試験条件 Test Conditions

• 入力電圧 : 100、230VAC Input Voltage	• 出力電圧 : 定格 Output Voltage
• 出力電流 : 0%、Full load Output Current	• STB出力電流 : 0%、Full load STB Output Current
• 極性 : +、- Polarity	• 試験時間 : 1分間 Test Time
• 試験回数 : 1回 Number of Test	• パルス周波数 : 100kHz Pulse Frequency
• バースト期間 : 0.75msec Burst Time	• パルス個数 : 75pcs Number of Pulse
• バースト周期 : 300msec Burst Cycle	• 周囲温度 : 25°C Ambient Temperature

### (3) 試験方法及び印加箇所 Test Method and Device Test Point

(N、L、 $\perp$ )、(+V、-V)、(+STB、-STB)に印加  
Apply to (N, L,  $\perp$ ), (+V, -V), (+STB, -STB).



### (4) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 試験中、5%を超える出力電圧の変動のない事  
The regulation of output voltage must not exceed 5% of initial value during test.
2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事  
The output voltage must be within the regulation of specification after the test.
3. 発煙・発火のない事  
Smoke and fire are not allowed.

### (5) 試験結果 Test Result

Test Voltage (kV)	CUS1500M-24
0.5	PASS
1	PASS
2	PASS

## 12. 電圧ディップ、瞬停イミュニティ試験

## Voltage Dips, Short Interruptions Immunity Test (IEC60601-1-2 Ed.4)

MODEL : CUS1500M

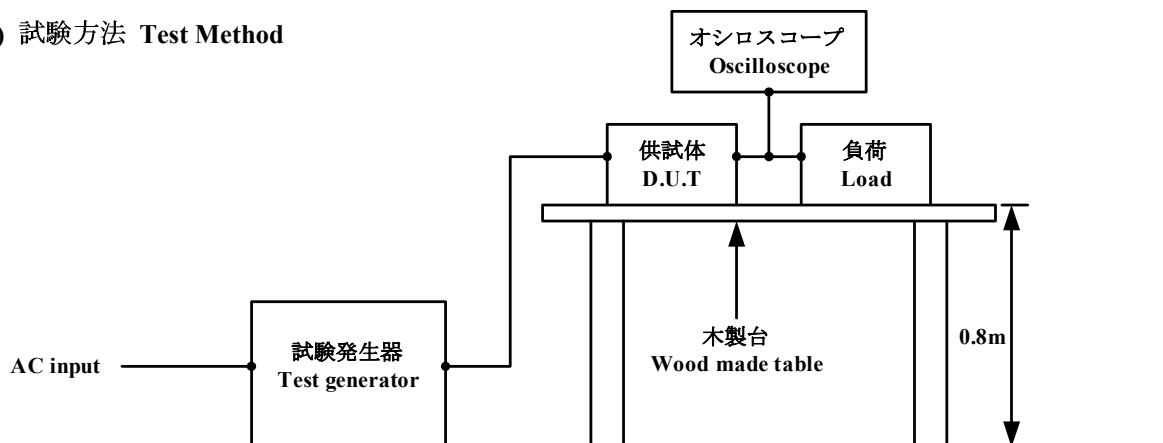
## (1) 使用計測器 Equipment Used

試験発生器 : PCR-6000LE (Kikusui)  
 Test Generator

## (2) 試験条件 Test Conditions

• 入力電圧	: 100、230VAC	• 出力電圧	: 定格
Input Voltage		Output Voltage	Rated
• 出力電流	: Full load	• STB出力電流	: Full load
Output Current		STB Output Current	
• 試験回数	: 1回	• 試験間隔	: 10秒以上
Number of Tests	1 time	Test Interval	More than 10 seconds
• 周囲温度	: 25°C		
Ambient Temperature			

## (3) 試験方法 Test Method



## (4) 判定条件 Acceptable Conditions

判定基準A Criteria A

1. 試験中、5%を超える出力電圧の変動のない事  
The regulation of output voltage must not exceed 5% of initial value during test.
2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事  
The output voltage must be within the regulation of specification after the test.
3. 発煙・発火のない事 Smoke and fire are not allowed.

判定基準B Criteria B

1. 入力再投入を必要とする一時的な機能低下のない事  
Must not have temporary function degradation that requires input restart.
2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事  
The output voltage must be within the regulation of specification after the test.
3. 発煙・発火のない事 Smoke and fire are not allowed.

## (5) 試験結果 Test Result

Test Level	Dip Rate	Continue Time	Phase Angles	Criteria	CUS1500M-24
70%	30%	500ms	0 deg	B	PASS
0%	100%	10ms	0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 deg	A	PASS
0%	100%	20ms	0 deg	A	PASS
0%	100%	5000ms	0 deg	B	PASS